

# ALS-HST热封盖带

### 产品介绍

ALS-HST盖带是指在一种应用于电子包装领域的带状产品,与载带配合使用,经过加温加压的情况下封合在载带的表面,形成闭合的空间,保护载带口袋中电子元器件。

### 性能参数

项目	测试标准	ALS-HST	单位
厚度	/	0.053	mm
雾度	JIS K-7105, Method A	30	%
全光线透过率	JIS K-7105, Method A	90	%
拉断强度	JIS K-7127, No.4 test piece	60	MPa
表面电阻-PET面	JIS K-6911	10 <sup>10</sup>	Ω/sq.
表面电阻-封合面	JIS K-6911	10 <sup>10</sup>	Ω/sq.

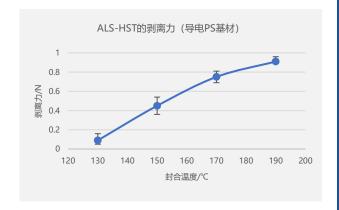
# ✓ 裁带绕口尺寸不同:

封合温度和剥离力

- ✓ 载带袋口尺寸不同, 封合参数将有变化。
- ✓ 客户可以根据自己产品的特性制定标准。



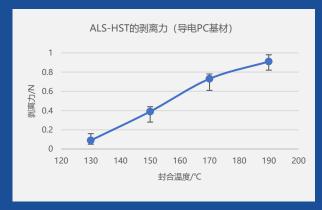
### 封合特性-PS基材



## 特别提醒

- ✓ 剥离力不能满足贵司要求时,可以调整温度、压力和 走带速度。
- ✓ 以上参数为我司测试值,仅供参考。

### 封合性能-PC基材



#### 储存条件

- ✓ 温度及湿度:保管及使用场所湿浊环境必须控制在 30°C/70%RH以下
- ✓ 必须避免日光的直射
- ✓ 必须防止挤、震动、不能在油污易贴附场所存放、使用